M E N U

## Previous Doc N

Next Doc Go to Doc#

# Generate Collection

L4: Entry 1 of 1

File: JPAB

Feb 14, 1997

PUB-NO: JP409045091A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 09045091 A

TITLE: REWRITING METHOD OF DATA OF NONVOLATILE MEMORY

PUBN-DATE: February 14, 1997

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MATSUDA, YOSHIO ·

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

KK OKI MICRO DESIGN MIYAZAKI OKI ELECTRIC IND CO LTD

APPL-NO: JP07188996

APPL-DATE: July 25, 1995

INT-CL (IPC): G11 C 16/06

#### ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable execution of rewrite in bytes without erasure of existing data, by executing rewrite of a nonvolatile memory after input data are written in bytes.

SOLUTION: Input data to be written in flash EEPROM 2 are transferred to RAM 1 and written S11 therein. The data, including existing data, in a page wherein an address for write-in of the input data is positioned are read out in the RAM 1 through a sense amplifier 13, transferred to RAM 3 and written S12. The input data written in the RAM 1 are transferred to the RAM 3 and written S13 in an area corresponding to the address for the input, in the RAM 3. The data held in the RAM 3 after the write of the input data is ended are transferred to a latch circuit 11 of the flash EEPROM 2 and written S14 in the original page in a memory cell part 12 in this EEPROM 2. By this constitution, the input data can be rewritten without erasing the existing data.

COPYRIGHT: (C) 1997, JPO

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

#### (19)日本国特許庁 (JP)

### (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平9-45091

(43)公開日 平成9年(1997)2月14日

(51) Int.CL<sup>6</sup>

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G11C 16/06

G11C 17/00

510F

#### 審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特度平7-188996

(22)出顧日

平成7年(1995)7月25日

(71)出額人 591049893

株式会社神マイクロデザイン宮崎

宮崎県宮崎市大和町9番2号

(71)出顧人 000000295

沖電気工業株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

(72)発明者 松田 吉生

宮崎県宮崎市大和町9番2号 株式会社神

マイクロデザイン宮崎内

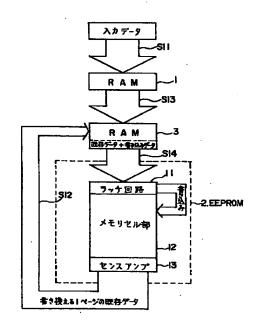
(74)代理人 弁理士 佐々木 宗治 (外3名)

#### (54) 【発明の名称】 不揮発性メモリのデータ書き換え方法

#### (57)【要約】

【課題】 メモリ容量を有効に利用でき、既存のデータ を消去することなく入力データの書き換えが行える不揮 発性メモリのデータ書き換え方法を得る。

【解決手段】 バイト単位の入力データを、バイト単位 で書き換え可能な第一の記憶手段に一時的に保持しておく工程と、ページ、又はセクタ単位で書き換え可能な不 揮発性の第二の記憶手段における、入力データのアドレスを含むページ、又はセクタのデータを読み出して、バイト単位で書き換え可能な第三の記憶手段に一時的に保持しておく工程と、第一の記憶手段に保持された入力データを、第三の記憶手段に保持された上記データのページ、又はセクタの該当する領域に書き込む工程と、第三の記憶手段に保持されたデータを第二の記憶手段の元のページ、又はセクタに書き込む工程とを有する。



第1の実施の影盤に係る動作フローを示す図

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 バイト単位の入力データを、バイト単位 で書き換え可能な第一の記憶手段に一時的に保持してお く工程と、

ページ、又はセクタ単位で書き換え可能な不揮発性の第 二の記憶手段における、前記入力データのアドレスを含 むページ、又はセクタのデータを読み出して、バイト単 位で書き換え可能な第三の記憶手段に一時的に保持して おく工程と、

前記第一の記憶手段に保持された入力データを、前記第 10 三の記憶手段に保持された上記データのページ、又はセ クタの該当する領域に書き込む工程と、

前記第三の記憶手段に保持されたデータを前記第二の記 憶手段の元のページ、又はセクタに書き込む工程とを有 することを特徴とする不揮発性メモリのデータ書き換え 方法。

【請求項2】 バイト単位の入力データを、バイト単位 で書き換え可能な第一の記憶手段に一時的に保持してお く工程と、

ページ、又はセクタ単位で書き換え可能な不揮発性の第 20 二の記憶手段における、前記入力データのアドレスを含 むページ、又はセクタのデータを読み出して、不揮発性 の第三の記憶手段に一時的に保持しておく工程と、

前記第三の記憶手段に保持された前記ページ、又はセク タのデータを読み出して、バイト単位で書き換え可能な 第四の記憶手段に一時的に保持しておく工程と、

前記第一の記憶手段に保持された入力データを、前記第 四の記憶手段に保持された上記データのページ、又はセ クタの該当する領域に書き込む工程と、

憶手段の元のページ、又はセクタに書き込む工程とを有 することを特徴とする不揮発性メモリのデータ書き換え

【請求項3】 前記第二の記憶手段として、データを一 時的に保持し、前記データの入力が終了すると、入力デ ータを送出するラッチ回路と、前記ラッチ回路から送出 された前記データを受取り、前記データを保持するメモ リセルを有するEEPROMを使用することを特徴とす る請求項1又は2記載の不揮発性メモリのデータ書き換 え方法。

【請求項4】 前記第三の記憶手段として、RAMを使 用することを特徴とする請求項1又は3記載の不揮発性 メモリのデータ書き換え方法。

【請求項5】 前記第三の記憶手段として、前記EEP ROMに含まれるラッチ回路を使用することを特徴とす る請求項3記載の不揮発性メモリのデータ書き換え方 法。

【請求項6】 前記第三の記憶手段として、EEPRO Mを使用することを特徴とする請求項2又は3記載の不 揮発性メモリのデータ書き換え方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は例えばページ、又は セクタ単位で書き換えをする不揮発性メモリ、特にその 書き換え方法に関するものである。

2

#### [0002]

【従来の技術】本発明では不揮発性メモリとしてEEP ROMを取り上げることにする。従来のEEPROMは バイト単位で消去、書き込みを繰り返し、バイト単位の 書き換えを可能にしていたが(以下、バイト書き換え型 EEPROMとする)、EEPROMのメモリの大容量 化、メモリサイズの縮小化、書き換え時間の高速化に伴 い、ページ又はセクタ単位での一括の書き換えを行うE EPROMが使用されるようになった(以下、フラッシ ュ書き換え型EEPROMとする)。しかし、フラッシ ュ書き換え型EEPROMのデータ書き換え方法もバイ ト書き換え型EEPROMと同じように、入力データを 一時的にRAMに書き込み、その入力データをRAMか らEEPROMに転送し、書き込むだけであった。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】上記のような従来のフ ラッシュ書き換え型EEPROMの書き換え方法では、 ページ単位、又はセクタ単位によるデータの書き換えで あるから、汎用のマイクロコンピュータ等で使用するに は、使用するデータ量がEEPROMの1ページ、又は 1セクタのメモリ容量に対して少なすぎる。このような データをそのままフラッシュ書き換え型EEPROMに 格納しようとすると、その少ないデータを格納するため に、1ページ又は1セクタのメモリ容量を確保しなくて 前記第四の記憶手段に保持されたデータを前記第二の記 30 はいけないことになり、容量の無駄が多くなるという問 題点があった。

> 【0004】また、少ないデータ量に対しても、そのデ ータを格納するために1ページ、又は1セクタ分のメモ リ容量を使用することは、書き換えをする場合には、そ のページ、又はセクタに書き込まれている既存データを 消去しなくてはいけないという問題点があった。

【0005】そこで、不揮発性メモリの書き換え方法に おいて、メモリ容量を有効に利用でき、且つ既存のデー タを消去することなく入力データの書き換えが行うこと 40 が望まれていた。

### [0006]

【課題を解決するための手段】本発明に係る不揮発性メ モリのデータ書き換え方法は、バイト単位の入力データ を、バイト単位で書き換え可能な第一の記憶手段に一時 的に保持しておく工程と、ページ又はセクタ単位で書き 換え可能な不揮発性の第二の記憶手段における、前記入 力データのアドレスを含むページ、又はセクタのデータ を読み出して、バイト単位で書き換え可能な第三の記憶 手段に一時的に保持しておく工程と、第一の記憶手段に 50 保持された入力データを、第三の記憶手段に保持された

上記データのページ、又はセクタの該当する領域に書き 込む工程と、第三の記憶手段に保持されたデータを第二 の記憶手段の元のページ、又はセクタに書き込む工程と を有する。

【0007】そして、バイト単位のデータを入力する際 に、入力されたデータを第一の記憶手段に一時的に保持 し、第二の記憶手段において、入力データのアドレスを 含むページ又はセクタのデータを、バイト単位で書き換 え可能な第三の記憶手段に読み出して、データの該当領 域に入力データをバイト単位で書き込んだ後で、そのペ 10 ージ分又はセクタ分のデータを第二の記憶手段の元のペ ージ、又はセクタに書き換えるので、結果的にページ、 又はセクタ単位の制御の第二の記憶手段でも、バイト単 位で入力データの書き込みを行うことになる。

【0008】また、本発明に係る不揮発性メモリのデー 夕書き換え方法は、バイト単位の入力データを、バイト 単位で書き換え可能な第一の記憶手段に一時的に保持し ておく工程と、ページ、又はセクタ単位で書き換え可能 な不揮発性の第二の記憶手段における、入力データのア ドレスを含むページ、又はセクタのデータを読み出し て、不揮発性の第三の記憶手段に一時的に保持しておく 工程と、第三の記憶手段に保持されたページ、又はセク タのデータを読み出して、バイト単位で書き換え可能な 第四の記憶手段に一時的に保持しておく工程と、第一の 記憶手段に保持された入力データを、第四の記憶手段に 保持された上記データのページ、又はセクタの該当する 領域に書き込む工程と、第四の記憶手段に保持されたデ ータを第二の記憶手段の元のページ、又はセクタに書き 込む工程とを有する。

【0009】そして、バイト単位のデータを入力する際 30 に、入力されたデータを第一の記憶手段に一時的に保持 し、第二の記憶手段において、入力データのアドレスを 含むページ又はセクタのデータを、不揮発性の第三の記 憶手段に読み出して保持しておき、そのデータを読み出 して、バイト単位で書き換え可能な第四の記憶手段に読 み出して、データの該当領域に入力データをバイト単位 で書き込んだ後で、そのページ分又はセクタ分のデータ を第二の記憶手段の元のページ、又はセクタに書き換え るので、第三の記憶手段において既存データのバックア ップを取ることができ、結果的にページ、又はセクタ単 40 位の制御の第二の記憶手段でも、バイト単位で入力デー タの書き込みを行うことになる。

#### [0010]

#### 【発明の実施の形態】

実施形態1.図1は本発明の第一の実施の形態に係る不 揮発性メモリのデータ書き換え方法における動作フロー を示す図である。1、3はRAMであり、バイト単位の 書き換えはできるが、揮発性なので電源をOFFすると 書き込まれているデータは消去されてしまう。2はフラ の消去、書き込みの可能なROMであり、不揮発性なの で電源をOFFしても書き込まれた内容は消去されずに 保存される。大容量、小型であるが、ページ又はセクタ 単位での制御しか行えない。

【0011】フラッシュ書き換え型EEPROMはラッ チ回路11、メモリセル部12、センスアンプ13から 構成されている。 ラッチ回路11は、 データの書き換え を高速にするために、入力データを一時保持しておき、 ページ単位でメモリセル部12に送出する。

【0012】メモリセル部12は、図4のようにメモリ セル21、コントロールライン22、及びローライン2 3から構成されている。メモリセル21は実際に入力デ ータを保持する。 コントロールライン22は、 メモリセ ルのデータを書き換える際に電圧をかけるコントロール ゲートが並んだものである。ローライン23は、例えば データを書き換えたい場合に書き換えるメモリセル21 を特定するために使用するものである。 図5はバイト書 **き換え型EEPROMのメモリセル部である。メモリセ** ル21a、コントロールライン22a、及びローライン 20 23 a、選択素子24から構成されている。メモリセル 21a、コントロールライン22a、及びローライン2 3 aは、それぞれメモリセル21、コントロールライン 22、及びローライン23と同様の役割を果たす。バイ ト書き換え型EEPROMのメモリセル部はフラッシュ 書き換え型EEPROMのメモリセル部とは違い、消去 を行うバイトを選択するための選択素子24が備えられ ているから、バイト単位での消去が可能となる。しか し、高耐圧のトランジスタを必要とし、またその分だけ メモリサイズが大きくなる。バイト書き換え型EEPR OMもフラッシュ書き換え型EEPROMも、データの 消去作業は全てのビットを1にすることによって行わ れ、データの書き込みは、必要なビットだけを0にする ことによって行われる。

【0013】センスアンプ13は、メモリセル部が保持 しているデータを読み出す際に、各メモリセルに保持さ れたデータが0であったか、それとも1であったかを判 断してデータを送出するところである。

【0014】第一の実施の形態の動作を説明する。ま た、本発明の実施例におけるフラッシュ書き換え型EE PROMの制御は、ページ単位で行われるとする。フラ ッシュ書き換え型EEPROM2に書き込みを行う入力 データをRAM1へ転送し、書き込みを行い(S1 1)、既存データを含めた、入力データの書き込みを行 うアドレスの位置するページのデータをセンスアンプ1 3を通して読み出し、RAM3へ転送し、書き込む(S 12)。RAM1に書き込まれた入力データをRAM3 へ転送し、RAM3において、入力するアドレスに対応 する領域へ入力データを書き込む(S13)。RAM3 内に保持されている、入力データの書き込みを終えたデ ッシュ書き換え型EEPROMであり、電気的にデータ 50 一夕を、フラッシュ書き換え型EEPROM2のラッチ

5).

回路11に転送し、フラッシュ書き換え型EEPROM 2内のメモリセル部12の元のページに書き込む(S14).

【0015】上記のように構成された不揮発性メモリのデータ書き換え方法においては、RAM3がバイト単位での書き換えが可能であるために、入力データの書き込みを行うアドレスの位置するページのデータをRAM3に読み出し、ここで入力データをバイト単位で書き込んでからEEPROMの書き換えをするから、結果として既存データを消去することがなく、バイト単位での書き換えを行うことができる。

【0016】また、特別な装置を必要とせず、例えばコントロールROM領域(C-ROM)のプログラムの制御を変更するだけでデータの書き換えが行え、追加ロジックの必要がない。

【0017】実施形態2.図2は本発明の第二の実施の 形態に係る不揮発性メモリのデータ書き換え方法の動作 フローを示す図であり、1、2、11、12、13は上 記実施例と同一である。

【0018】第二実施例の動作を説明する。フラッシュ 20 書き換え型EEPROM2に書き込みを行う入力データをRAM1へ転送し、書き込みを行い(S21)、既存データを含めた、入力データの書き込みを行うアドレスの位置するページのデータをセンスアンプ13を通して読み出し、ラッチ回路11へ転送し、書き込む(S22)。RAM1に書き込まれた入力データをラッチ回路11へ転送し、ラッチ回路11において、入力するアドレスに対応する領域へ入力データを書き込む(S23)。ラッチ回路11内に保持されている、入力データの書き込みを終えた既存データを含んだ1ページ分のデ 30 ータを、フラッシュ書き換え型EEPROM2内のメモリセル部12の元のページに書き込む(S24)。

【0019】上記のように構成された不揮発性メモリのデータ書き換え方法においては、EEPROM2内のラッチ回路11がバイト単位での書き換えが可能であるために、入力データの書き込みを行うアドレスの位置するページのデータをラッチ回路11に読み出し、ここで入力データをバイト単位で書き込んでからEEPROMの書き換えをするから、結果として既存データを消去することがなく、バイト単位での書き換えを行うことができ 40 る。

【0020】また、既存のフラッシュ書き換え型EEPROM2のラッチ回路を使用するので、特別な装置を必要とせず、例えばコントロールROM領域(C-ROM)のプログラムの制御を変更するだけでデータの書き換えが行え、追加ロジックの必要がなく、使用するRAMの容量を減らすことができる。

【0021】実施形態3. 図3は本発明の第三の実施の 形態に係る不揮発性メモリのデータ書き換え方法の動作 フローを示す図であり、1、2、11、12、13は上 50

記のものと同一である。4は2と同様のフラッシュ書き 換え型EEPROMである。また、フラッシュ書き換え 型EEPROM4のラッチ回路は11a、メモリセル部 は12a、センスアンプは13aである。

【0022】第三の実施の形態の動作を説明する。外部 から入力され、フラッシュ書き換え型EEPROM2に 書き込みを行う入力データをRAM1へ転送し、書き込 みを行い(S31)、入力データの書き込みを行うアド レスの位置するページのデータをセンスアンプ13をと 10 おして読み出し、フラッシュ書き換え型EEPROM4 のラッチ回路11aに転送し、メモリセル部12aに書 き込む(S32)。フラッシュ書き換え型EEPROM 4に書き込まれたフラッシュ書き換え型EEPROM2 のデータを、センスアンプは13aをとおして読み出 し、フラッシュ書き換え型EEPROM2のラッチ回路 11に転送し、書き込む (S33)。 RAM 1に書き込 まれた入力データをフラッシュ書き換え型EEPROM 2のラッチ回路11へ転送し、ラッチ回路11におい て、入力データを対応する領域に書き込む(S34)。 入力データの書き込みを終えた既存データを含んだ1ペ ージ分のデータを、フラッシュ書き換え型EEPROM 2内のメモリセル部12の元のページに書き込む(S3

【0023】上記のように構成された不揮発性メモリのデータ書き換え方法においては、既存データを含む1ページ分のデータを保持するのに不揮発性のEEPROM4を使用することで、入力データの書き込みを終えた1ページ分のデータを、フラッシュ書き換え型EEPROM2内の元のページに書き込みを行っている最中に、電源がOFFとなり、フラッシュ書き換え型EEPROM2内に既存データが残っていなかったとしても、既存データはEEPROM4に保持されているから、既存データが消去してしまうということはなくなる。

【0024】また、特別な装置を必要とせず、例えばコントロールROM領域 (C-ROM) のプログラムの制御を変更するだけでデータの書き換えが行え、追加ロジックの必要がない。

【0025】実施形態4.なお、第一の実施の形態においては、RAMを2つ使用することを例示したが、本発 明ではそれに限定されるものではなく、同一のRAMの別領域を使用してもよい。また、第三の実施の形態も同様であり、フラッシュ書き換え型EEPROMを2つ使用することを例示したが、本発明ではそれに限定されるものではなく、同一のEEPROMの別領域を使用してもよい。

【0026】また、上記の説明では本発明をマイクロコンピュータのプログラムによって制御する場合について述べたが、その他制御系のロジックの追加はあるものの、フルロジックの製品にも利用できる。

50 【0027】また、上記の実施例では、RAM、及びE

EPROMを内蔵し、また制御するワンチップのマイクロコンピュータを想定したが、本発明ではそれに限定されるものではなく、チップ外で構成されたRAM、又はEEPROMを使用し、マイクロコンピュータ等の制御手段が制御するようにしてもよい。

#### [0028]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、ページ又はセクタ単位で制御される不揮発性の第二記憶手段でも、入力データのアドレスを含むページ、又はセクタを、バイト単位で書き換え可能な第三の記憶手段に転送 10 し、そこでバイト単位で入力データを書き込んでから元のページにデータを戻すことによって結果的にバイト単位の書き換えを可能にしたので、少量のデータを扱う汎用のマイクロコンピュータにおいてもメモリを有効に利用でき、新しい入力データを追加するのに既存データを消去する必要がなくなる。

【0029】また、本発明によれば、ページ又はセクタ単位で制御される不揮発性の第二記憶手段でも、入力データのアドレスを含むページ、又はセクタを、一度不揮発性の第三の記憶手段に保持してから、バイト単位で書20き換え可能な第四の記憶手段に転送し、そこでバイト単位で入力データを書き込んでから元のページにデータを戻すことによって結果的にバイト単位の書き換えを可能にしたので、少量のデータを扱う汎用のマイクロコンピュータにおいてもメモリを有効に利用でき、新しい入力データを追加するのに既存データを消去する必要がなくなり、書き換え途中に電源がOFFになっても書き換え

前のデータが第三の記憶手段に保持されているために、 工程中の停電等の電気の供給ができない場合にも既存の データを保護することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第一の実施の形態に係る不揮発性メモリのデータ書き換え方法における動作フローを示す図である。

【図2】本発明の第二の実施の形態に係る不揮発性メモリのデータ書き換え方法における動作フローを示す図である。

【図3】本発明の第三の実施の形態に係る不揮発性メモリのデータ書き換え方法における動作フローを示す図である。

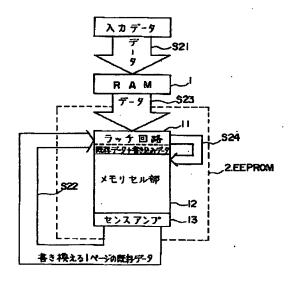
【図4】フラッシュ書き換え型EEPROMのメモリセル部の構成である。

【図5】バイト書き換え型EEPROMのメモリセル部 の構成である。

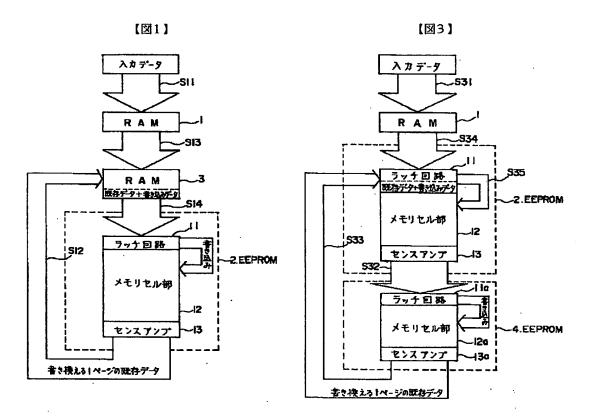
#### 【符号の説明】

- 1,3 RAM
- 20 2、4 フラッシュ書き換え型EEPROM
  - 11 ラッチ回路
  - 12 メモリセル部
  - 13 センスアンプ
  - 21、21a メモリセル
  - 22、22a コントロールライン
  - 23、23a ローライン
  - 24 選択素子

#### 【図2】

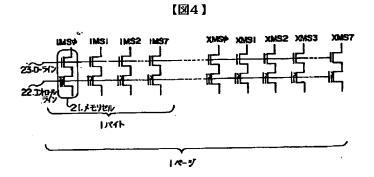


第2の実施の形態に係る動作フローを示す団



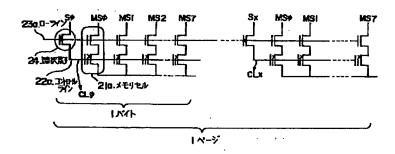
第1の実施の形態に係る動作フローを示す図

第3の実施の形骸に係る動作フローを示す図



フラッシュ書き換え型EEPROMのメモリ構成

### 【図5】



パイト書き換え到RRPROMのマチリナル部の議論